

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias
4. Informe sobre la marcha del programa de revisión de la CIP; formato de las futuras reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP
Véanse los proyectos [CE 462](#) y [CE 539](#).
5. Informe sobre la marcha de los programas de revisión de la CPC y el FI
Informes de la OEP y la USPTO sobre la CPC, y de la JPO sobre el FI.
6. Informe del Grupo de Especialistas en Tecnologías de Semiconductores (EGST)
Véanse los proyectos [CE 539](#) y [CE 481](#).
7. Uso de marcas en la CIP
Véanse los proyectos [CE 539](#) y [M 815](#).
8. Enmiendas a la Guía de la CIP y otros documentos básicos de la CIP
Véanse los proyectos CE 454, CE 455 y CE 539.
9. Panorama general de la solución de gestión de listas de trabajo de la CIP (IPCWLMS) y cuestiones conexas
Véanse los proyectos CE 492 y CE 539.
10. Reclassificación de la CIP basada en la IA: posible sustitución de la “transferencia por defecto”
Véase el proyecto [CE 539](#).
11. Informe sobre los sistemas informáticos relacionados con la CIP
Ponencia a cargo de la Oficina Internacional.
12. Experiencias de las oficinas en la clasificación asistida por máquina (por ejemplo, basada en la IA)
Ponencias de las oficinas.
13. Marco de competencias técnicas para la clasificación de patentes
Véase el proyecto [CE 523](#).
14. Aprobación del informe
15. Clausura de la sesión

[Fin del Anexo II y del documento]